52 of 68 DOCUMENTS

COPYRIGHT: 1989, JPO & Japio

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

01287786

November 20, 1989

IRREGULAR SHAPE DETECTING DEVICE

INVENTOR: KATO MASAYUKI; EGUCHI SHIN; IGAKI SEIGO; IKEDA HIROYUKI; YAMAGISHI FUMIO

APPL-NO: 63117063

FILED-DATE: May 16, 1988

ASSIGNEE-AT-ISSUE: FUJITSU LTD

PUB-TYPE: November 20, 1989 - Un-examined patent application (A)

PUB-COUNTRY: Japan (JP)

IPC-MAIN-CL: G 06F015#70

IPC ADDL CL: G 06F015#62

CORE TERMS: cylindrical, half-mirror, elliptic, movable, lens, axes

ENGLISH-ABST:

PURPOSE: To reduce the size and weight of the detecting device by constituting a movable part as only a small-sized element formed by uniting a half-mirror and a cylindrical lens.

CONSTITUTION: Two specular cylindrical elliptic surfaces S (1) and S (2) which have focus axes L (1) and L (2), and L (1) and L (3) are arranged opposite each other so that their focus axes L (1) and L (1) are common. Further, the half-mirror HM is provided rotatably around the common focus axis L (1) and the cylindrical convex lens CL for beam convergence which is movable integrally with the half-mirror is provided; and the 2nd focus axis L (2) of the 1st cylindrical elliptic surface S (1) is regarded as an arrangement position for the body 10 to be detected and the photodetector is arranged on the 2nd focus axis L (3) of the 2nd cylindrical elliptic surface S (2). Thus, the majority of the optical system is fixed and linear illumination light is scanned on a fingerprint to reduce the size and weight of the device.

19日本国特許庁(JP)

11) 特許出願公開

⑫公開特許公報(A) 平1-287786

Sint. Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月20日

G 06 F 15/70

15/62

350 460 G-7368-5B 8125 - 5B

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全8頁)

国発明の名称

凹凸形状検出装置

昭63-117063 ②特 顋

②出 昭63(1988)5月16日

⑫発 明 者 加 醛 雅 之

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

四発 明 者 江

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

内

個発 明 者 井 垣 誠 吾

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社

@発 明 田 者 池

之

伸

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

内

勿出 願 人 富士通株式会社 個代 理 人

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

弁理士 青 木 外4名

弘

最終頁に続く

明

1. 発明の名称

凹凸形状検出装置

2. 特許請求の範囲

1. ライン状の走査照明光を被検物体の凹凸部 に当て、凹凸形状を反映した輝度変調を伴う核凹 凸部からの反射光を光検知器に結像させることに より凹凸形状の2次元画像データを得る非接触式 の凹凸形状検出装置において、各々が2個の焦点 軸 (L₁ 、L₂ : L₁ 、L₃)を有する鏡面状の 2 個の円筒楕円面(S」、S2)をその各々の焦点 帕の一つ(し」)が共通になるように対向配置す ると共に、その共通焦点軸(し」)にハーフミラ ー(HM)を該共通焦点軸を中心に回転可能に設 け、核ハーフミラーにこれと一体的に可動なピー ム収束用の円筒凸レンズ (CL) を設け、第1の 円筒楕円面(Si)の第2の焦点軸(Li)を被 検物体(10)の配置位置となし、上記光検知器 を第2の円筒楕円面(Sa)の第2の焦点軸(La) に配設することを特徴とする凹凸形状検出装置。

- 2. 上記第1円筒楕円面の第2焦点軸には被検 物体の位置を指定するガイドが設けられることを 特徴とする請求項3記載の装置。
- 3. ライン状の走査照明光を被検物体の凹凸部 に当て、凹凸形状を反映した輝度変講を伴う該凹 凸部からの反射光を光検知器に結像させることに より凹凸形状の2次元画像データを得る非接触式 の凹凸形状検出装置において、2個の焦点軸 (L)、 L2)を有する鏡面状の円筒楕円面(S)の第1 の焦点軸 (L.) にミラー (M) を該第1焦点軸 を中心に回転可能に配設すると共に円筒楕円面 (S) の第2の焦点軸 (L₂) を被検物体の配置 位置となし、上記ミラーと光検知器との間に凹凸 情報を含んだ被検物体からの反射光を分離するビ ームスプリッタ(BS)を設けたことを特徴とす る凹凸形状検出装置。
- 4. 上記第2 焦点軸には被検物体の位置を指定 するガイドが設けられることを特徴とする請求項 3 記載の装置。

3. 発明の詳細な説明

〔概 要〕

指紋等の凹凸パターンを検出する凹凸形状検出 装置に関し、

装置の小型、軽量化を図ることを目的とし、

各々が2個の焦点軸を有する鏡面状の2個の円 筒楕円面をその各々の焦点軸の一つが共通になるように対向配置すると共に、その共通焦点軸にハーフミラーを該共通焦点軸を中心に回転に設け、該ハーフミラーに円筒凸レンズをハーフラーと一体的に可助に取りつけ、被検物体を第1の円筒楕円面の第2の焦点軸に位置せしめ且つ光検知器を第2の円筒楕円面の第2の焦点軸に配設して構成する。

[産業上の利用分野]

本発明は指紋等の凹凸パターンを検出する凹凸 形状検出方法及び装置に関する。

個人の識別法として、指紋の照合を行うシステムがある。同システムにおいては、一般に指紋は

第11図の従来の非接触式の指紋像入力方法の一例(例、特開昭61-105679)を示す。 指10をレーザ14によりライン照明し、円筒レンズ15により結像、走査してCCDアレイ(イメージセンサ)17で指紋像を取り込む。照明するラインの幅を、指紋の隆線幅を考慮した適性値に設定することにより、散乱光に凹凸形状を反映 画像として取り扱われ、そのため指紋を画像データに変換する入力装置が必要である。

〔従来の技術〕

以上述べた指紋像の取り込み方法においては、

したコントラストをもたせることが可能である。 尚、19は結像レンズ系である。

[発明が解決しようとする課題]

しかるに、第11図に示す如き従来方法においては、指紋を所定の範囲にわたって検出する。 に、光源14、ライン照明系15、結像系19、 CCDアレイ17を一体化力に光学系指の回りに ではないでは、カースを一体で中心として指の回転がある。 ではないでは、カースをでは、カースをでは、カースをでは、カースをでは、カースをである。 のでは、カースをでは、カースをである。 でで、カースをでは、カースをである。 でで、カースをでは、カースをである。 でで、カースをでは、カースをである。 でで、カースをでは、カースをである。 をで、カースをでは、カースをである。 をで、カースをでいるのの大きなが、大型になるという問題がある。

本発明の目的は、従来の如く光学系全体を回転 移動させる方式を改め、大部分の光学系は固定し たままとし、ライン状の照明光で指紋上を走査する方式にすることにより装置の小型、軽量化を計ることにある。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するために、第1の本発明によれば、ライン状の走査照明光を被検物体やう該にがなり、 四凸形状を反映した輝度変に結像では、 の反射光を光検知器に結像では、 の反射光を光検知器に対したが、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないののでは、 ないのののでは、 ないののでは、 ないのでは、 ない

する。指紋からの反射光は、往路を戻るが、一部はハーフミラーHMを透過し、その透過光をハーフミラーに一体的に設けた円筒レンズCLを透過させることにより円筒楕円面Si. Si の無点軸方向の結像を行うとともに、第2の円筒楕円面Si で反射させ、同円筒楕円面Si の第2焦点軸し。上に配置した光検知器17に結像させる。ハーフミラーHMを回転させることにより、指紋の凹凸情報を含んだ反射光を光検知器17で順次受け、指紋の全体像を構成する。

第2の本発明によれば、光学系として第6図に示すように、一個の円筒楕円面Sを用いる。円筒 特円面Sの第1焦点軸し、を含むミラー面Mにより、第1焦点軸し、上にライン状に結像させた光を、円筒楕円面Sで反射させ、第2の焦点軸し。上に沿って放射させ、第2点軸し。に沿ってが11、を置けば、ミラーMの回転により、連続的により、を置けば、ミラーMの回転により、連続的によりの反射光は、往路を戻るが、ピームス19ックBSにより照明光と分離し、結像光学系19

また、第2の本発明によれば、2個の焦点軸を有する鏡面状の円筒楕円の第1の焦点軸にミラーを該焦点軸を中心に回転可能に設けると共に上記被検物体を円筒楕円の第2の焦点軸に配置し、上記ミラーと光検知器との間に凹凸情報を含んだ被検物体からの反射光を分離するピームスプリッタを設けたことを構成上の特徴とする。

第1円筒楕円面の第2焦点軸には被検物体の位置を指定するガイドを設けることが出来る。

〔作 用〕

光学系として第1図に示したように、焦点軸の一つを共有する二つの円筒楕円面S」、S。が用いられる。二つの円筒楕円面S」、S。の共通焦点軸L」を含むハーフミラーHMにより、共有焦点軸上L」にライン状に結像させた光を第1の焦点軸L」に同格円面S」で反射させ、第2の焦点軸L。上に結像させる。焦点軸L。に沿って指10を置けば、ハーフミラーHMの回転により、図示の如く連続的に異なる方向からライン照明光が指紋上を走査

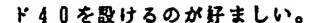
により光検知器 17に結像させる。ミラーMを回転させることにより、指紋の凹凸情報を含んだ反射光を光検知器 17で順次受け、指紋の全体像を構成する。

被検物体を置く位置に設けられるガイドは被検 物体の位置を一義的に安定して決めることが出来 る。

[実施例]

第2図は第1図の基本構成を具体化した本発明 の一実施例を示す。

第2図において、鏡面に仕上げた第1の円筒桁円面S:を有するブロックB:と、同じく鏡面に仕上げた第2の円筒楕円面S:を有するブロックB:を有するブロックB:を表々の第1の焦点軸L:が共通となる局に対向配置する。ブロックB:とB:は全く同面S:に対向配置する。第1の円筒楕円面S:に対のを用いることができる。第1の円筒楕円面S:において、第1焦点軸L:とは異なるもう一つの焦点軸(第2焦点軸)L:と指10の軸が一致するように、第3図(a)、(b)に示す如きが



ガイド40は指10を挿入するための略U字形の凹溝41を有する本体43により形成される。 凹溝41の前端は指10の突き当て面45を形成する。凹溝41は第1円筒楕円面5,の第2焦点軸1。の方向に延び、平板的な大きさの指10と略同一かそれより僅かに大きな溝幅となっている。 従って、指10を凹溝41内で突き当て面45に押し当てることにより指の位置及び方向が実質上一義的に画定される。

本体 4 3 の下部には底面側に開放した窓 4 7 が 形成され、この窓を通して指紋が下方に露出し、 光を照射することができる。

第2の円筒楕円面S。において、第1焦点軸L。 とは異なるもう一つの焦点軸(第2焦点軸)L。 に沿って、アレイ状の光検知器17が配置される。 ハーフミラーHMは常に共通焦点軸L。をそのミ ラー面が含むように共通焦点軸L。の回りに回転 可能である。

即ち、第4図(a)、(b)、(c)に示す如

く、ハーフミラーHMの回転軸55は共通焦点軸に一致する。ハーフミラーHMと第2円筒楕円面S2との間に円筒凸レンズCLが配置される。この円筒レンズはハーフミラーHMと一体的に形成され、一体的に回転可能である。好ましくは、第4図(a)に示すように、ハーフミラーHMと一体化する。でが成し、そこに円筒凸レンズCLは相対で配置しハーフミラーHMと一体化する。その結果、ハーフミラーHMと凸レンズCLは相対位置を固定に保ったまま共通焦点軸し、の回りに回転可能になる。

第2図に示したように、レーザ光源59から出射したビームを円筒レンズ61.63(向きが対称に配置)の組み合わせで一方向(円筒楕円面の焦点軸方向)に拡大したのち、円筒レンズ65でライン状に集束させる。ピームは、ミラー71で反射させ、ハーフミラーHM上の焦点軸し、上に焦点を結ぶようにする。ハーフミラーHMで反射したとこで反射した後第2焦点軸し、に向かっ

て集束する。ライン状に集束したピームは第2焦 点軸し』に軸を合わせて置いた指10の表面を照 明する。指の表面におけるライン照明の稼幅は、 指紋の溝幅を考慮して、凹部、凸部からの反射光 のコントラストが高くなるように選定する。例え ば、100μm~200μm程度にする。指紋か らの反射光は、往路を戻り、ハーフミラーHMで 反射する成分と透過する成分とに分かれる。ここ では、指紋像を得るために透過成分を利用する。 ハーフミラーHMを透過したピームは発散性の波 であるため、光検知器17に向けて結像させる必 要がある。ビームの進行方向に対して垂直で図面 の紙面内の方向の集束は、第2円筒楕円面52で の反射による焦点軸し。に向かっての集束により 実現できる。一方、紙面に垂直な方向のピーム集 東は、ハーフミラーHMの近傍に配置した円筒凸 レンズCLによって行う。

以上により、第2焦点軸し。に沿って配置した アレイ状光検知器上にライン照明した指の一次元 像を得ることができる。ハーフミラーHMを回転 することにより、指の照明位置が平方を動するため、10 円の回転角とアレイ状を適切に対してすることが明白を適切に対した。 おり、指紋の二次ではなっては、10 円の四転のでは、10 円のでは、10 円ので

二つの円筒楕円面S₁, S₂の配置法としては、 第2図に示したものの他に、例えば第5図に示す 如き配置も考えられる。第5図においては第2の 円筒楕円面S₂を垂直に配置した以外は第2図に 示す実施例と基本的には同一である。

第2図は横長、第5図は縦長の光学系となるか

ら装置の外部形状に合わせて選択すればよい。

第7図は第6図の基本構成を具体化した実施例を示す。鏡面に仕上げた円筒楕円面Sを有するプロックBにおいて、第1焦点軸し」の回りに回転可能にミラーMを取り付け、第2焦点軸し。が指の軸と一致するように指の位置固定を可能にするガイド40を設ける。

 明ライン幅を最適化することができる。最適化されたライン幅においては、指紋の凹凸が光の強弱に変換される。指紋の凹凸情報を含む散乱光は往路をもどるが、ピームスプッリタ81で分離される。分離したピームは互いに直交する円筒レンズ67.69により光検知器(CCD等)17上に結像する。即ち、指紋のライン照明した部分の凹凸を光の強弱として取り込むことができる。尚、72はミラーである。

以上のことは、ミラーMを回転しても常に成り立っている。指の表面、円筒楕円面S、焦点軸L」を結ぶ光のパスは、常にほぼ等しいため、散乱光結像系の光学的条件もほぼ一定である。従って、ミラーMの回転と光検知器17からの信号取り込みのタイミングを適切に設定することにより、指紋の二次元像を構成することができる。

尚、光源としては、He-Ne などのガスレーザの他、半導体レーザを用いることができる。その場合、第8図に示す如く、半導体レーザLDからの発散光をコリメータレンズ 9 1 により平行光に変

換し、プリズムペア93を透過させることにより、ピーム断面の光強度分布をライン状に近づけることができる。第9図(a)、(b)は、それぞれ第8図における断面 A ー A'、 B ー B'のピーム形状を表している。以上の光学系を第7図の点線で囲んだ部分と置き換えればよい。半導体レーザを用いた場合には装置全体をより一層小型にすることができる。

〔発明の効果〕

以上の如く本発明によれば非接触の凹凸形状検 出装置において、従来、光照射系および反射光集 光検知系を一体化した光学系全体を回転移動させ ることによりライン照明の走査を行っていたため 走査に伴う移動空間の確保が必要で、装置が大型 になるという問題は解決される。即ち、本発明に よる非接触式凹凸形状検出装置は、可動部がハー フミラーと円筒レンズを一体化した小型素子のみ であり(請求項1)、大幅な小型、軽量化が可能 になる。それに伴い、小型装置への組み込み等も 可能になる。

また、請求項3に記載の本発明では可動部はミラーのみであり、一層大幅な小型、軽量化が可能になる。装置への組み込み等も可能になる。

また、請求項2、4に記載した如く、被検物体を置く位置にガイドを設ければ常に安定して被検物体の位置を一義的に決めることが出来る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の基本構成を示す図、第2図は 第1図に示す基本構成を具体化した実施例を示すい 図、第3図(a)、(b)は第2図において用い られるガイドの斜視図及び側面図、第4図(a)、 (b)、(c)は第2図に示される円筒凸レン 付ハーフミラーを示す正面図、平面図、右側の 第5図は第2図とは別の実施例を示す図、第6図 は第2の本発明の基本構成を示す図、第7図は第 6図に示す基本構成を具体化した実施例を示す図、 第8図は半導体レーザを用いた実施例を示す図、 第8図は半導体レーザを用いた実施例を示す図、 第9図(a)、(b)は第8図におけるAーA'、 8-B'線でのピームの断面図、第10図は従来

特開平1-287786(6)

の接触式凹凸パターン検出方法を示す図、第11 図は従来の非接触式凹凸パターン検出方法を示す 図。

S. S., S₂ … 円筒楕円面、

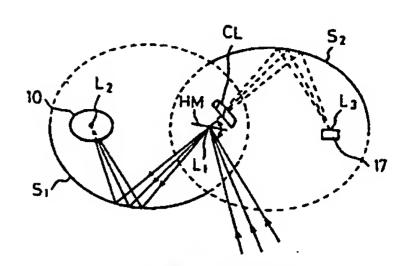
L., L., L., …焦点轴、

H M … ハーフミラー、 M … ミラー、

C L … 円筒凸レンズ、 10 … 指。

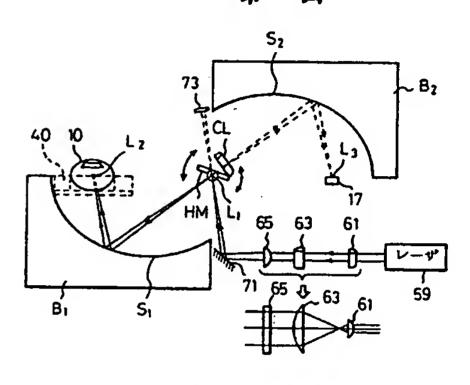
特許出願人 富士通株式会社 特許出願代理人

弁理士青木朗弁理士石田敬弁理士山恭介弁理士山田น



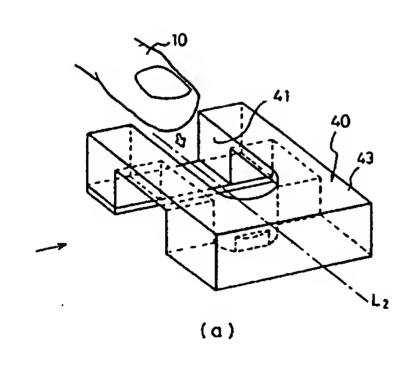
本発明の基本構成

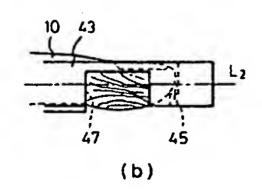
第1四



本発明の実施例

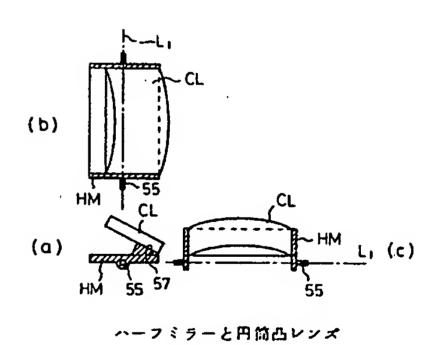
第 2 团



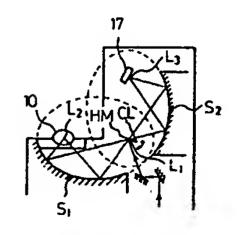


指位置指定ガイド

第 3 図



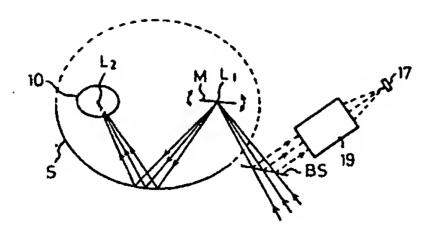
第4回



尔2災施例

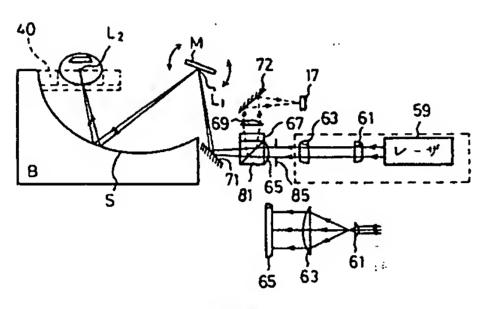
荔 5 図

特開平1-287786(ア)



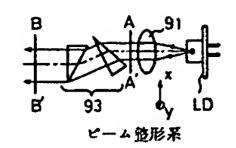
第2の本発明の基本構成

第 6 图



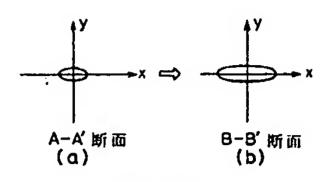
爽施例

第7回

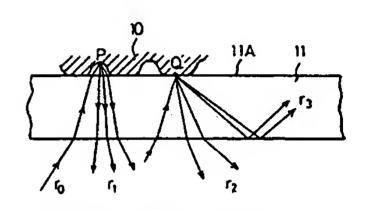


半導体レーザ利用例

第 8 図

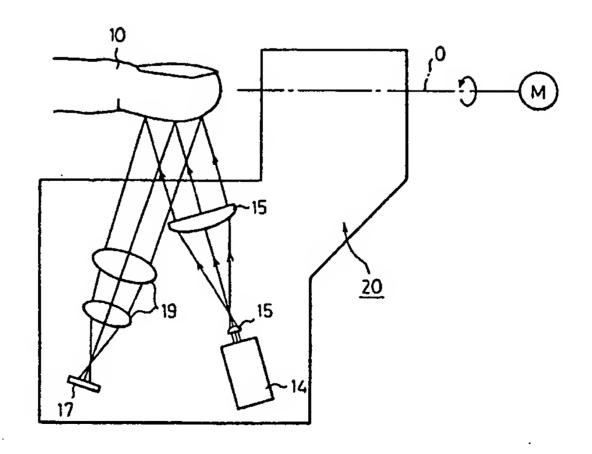


第9図



従来の凹凸パターン検出法

第10 图



従来の非接触式指紋像入力法 第 11 図

第1頁の続き

②発明者山岸文雄神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地富士通株式会社内